

材料分析测试技术 材料X射线衍射与电子显微分析



作者：周玉，武高辉编著

出版社：哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社

出版日期：1998.08

总页数：283

介绍：本书介绍了用X射线衍射和电子显微技术分析材料微观组织结构的原理、设备及试验方法。内容包括：X射线衍射方向与强度、多晶体分析方法及X射线法射仪、物相分析、宏观应力测定、透射电镜结构与原理等其他内容。

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/10149350.html>）查找全本阅读方式

材料分析测试技术 材料X射线衍射与电子显微分析 评论地址：

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10149350.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10149350.html>

书名：材料分析测试技术 材料X射线衍射与电子显微分析